CERTIFICATE OF MADE Applicant(s): Toshimich	Docket No. 2003JP323		
Serial No. 10/575,338	Filing Date April 10, 2006	Examiner To Be Assigned	Group Art Unit 1752
	M OR ULTRATHICK FILM RES		WIPLIFICATION TYPE
I hereby certify that this	s <u>JP 54-23570 B2 - 6 Pages</u> h the United States Postal Serv	(Identify type of correspondence	
	nts and Trademarks, Washingtor		January 5, 2007 (Date)
		MARIA T. (Typed or Printed Name of Per	SANCHEZ son Mailing Correspondence)
		(Signature of Person Ma	M. Jane () diling Correspondence)

Note: Each paper must have its own certificate of mailing.

⑲日本国特許庁(JP)

報 (B2) 許 公 ⑫ 特

昭54-23570

50 Int.Cl. ²	識別記号	國日本分類	庁内整理番号	② 会公告 昭和54年(1979)8月15日
G 03 C 1/71 G 03 F 7/08 H 01 L 21/302 H 05 K 3/06	103	103 B 1 116 A 415 99(5) C 3 59 G 41	6791 – 2H 7267 – 2H 7113 – 5 F 7638 – 5 F	発明の数 1 (全 5 頁)

2

剱フオトレ ジスト組成物

願 昭46-67585 到特.

願 昭46(1971)9月3日 22出

1

開 昭47-8656 公

43昭47(1972)5月8日

優先権主張 201970年10月6日30米国

(US) 307 8 6 1 0 者 ルーカス・エイ・コラム 明 72)発

ーミングパーグ・ポツクス112

ハロルド・エイ・レヴイン 百 アメリカ合衆国ニューヨーク州ポー キプシー・モンロー・ドライブ 3 0

⑪出 願 人 インターナショナル・ピジネス・ マシーン ズ・コーポレーション アメリカ合衆国10504ニユー ヨーク州アーモンク

@復 代理人 弁理士 頓宮孝一

の特許請求の範囲

- 1 次の(A) 乃至(C)を含むフォトレジスト組成物
- (A) pH 12以下のアルカリ水溶液に実質的に不 ノポラツク樹脂部分。
- (B) pH 1 2 以下のアルカリ水溶液に迅速に可容 な第二フェノールーフオルムアルデヒド・ノボ ラック又はレゾール樹脂部分。
- (C) ジアド・ケトン増感剤。

上記第一フエノールーフオルムアルデヒド・ノ ポラツク 又はレゾール 樹脂部分の上記第二 フエノ ールーフオルムアラデヒド・ノボラツク樹脂部分 に対する重量は、上記フォトレジスト組成物が露 不溶であり且つ露光後には pH 1 2.5 のアルカリ 水溶液に迅速に可溶であるように選択されている。

発明の詳細な説明

本発明は一般にポジの感光性フォトレジスト組 成物に係り、更に具体的に云えば、フエノールー フオルムアルデヒド・ノボラック又はレゾール樹 5 脂に基づくポジのフォトレジストに係る。

例えば米国特許第3201239号明細書に記 載されている如きポジのフォトレジストの組成は、 アルカリ水溶液に不容性の感光性材料とともにフ エノールーフオルムアルデヒド・ノボラツク樹脂 アメリカ合衆国ニューヨーク州ブル 10 の如きアルカリに可容な重合体を使用している。 そのレジストが化学線に对して露光されると、露 光された領域が pH の高いアルカリ溶液 (現像剤) 中に溶解する。この様に、例えば超小型集積型電 気的構成素子の製造に使用される如き露光用マス 15 ク又はレジスト・パターンの形成に於いて、基板 上にフォトレ ジストのレリーフ像を形成するため にフォトレジスト層の像露光が使用される。

レジストの速度は、アルカリ水容液中に於いて 現像されるとき露光されたレジスト層が完全に除 20 去される程度 迄増感剤を可溶化溶化するために必 要な露光時間として定義される。こ の速度は、例 えば反復露光により 複合パターンを形成する 場合 等に於いて極めて多くの回数の露光が必要なとき 又は露光方法の性質により例えば光が一連のレン 容である第一フェノールーフオルムアルデヒド・25 ズ及び単色フイルタを通される投影露光の如き減 少された強度の光が使用されるとき等の適用例に 於いて特に重要である。従来のフォトレジスト組 成物を用いて可能な速度では、基板上にマスク又 は一連の回路パターンを形成するために極めて多 30 数の複合露光が行われねばならな、実用的方法を達 成するには不充分である。

ポジのレジストの組成に於いてフエノールーフ オルムアルデヒド樹脂の或る混合物を使用するこ とにより、解像度又は処理条件の範囲に犠牲を与 光前には pH 1 2.5 のアルカリ水溶液に実質的に 35 えることなく、ポジのフォトレジストの速度が 5 倍にも増加され得ることが解つた。

本発明に従つて、約 pH 12以下のアルカリ水

溶液に実質的に不溶の第―フェノールーフォルム アルデヒド・ノボラツク樹脂部分と、約 pH 1 2 以下のアルカリ水溶液に迅速に可溶な第二フェノ ールーフオルムアルデヒ ド・ノポラツク又はレゾ 物を含むポジの迅速なフォトレジストが得られる。

レ ジスト 混合物の第一フエノールーフォルムア ルデヒト樹脂部分は、酸を蝕媒としてフォルムア ルデヒドと過剰のフエノールとを縮合させること による周知の方法で形成され得る。適当な樹脂は、10 例えば米国特許第3201239号明細書に記載 されている。それらは、フォルムアルデヒトと式

を有するフエノールとの反応により形成された部 分的に重合された(pre— polymerized)フェノ 20 ールーフオルムアルデヒト樹脂であり、上記式に 於いて A 及び B は水素と 1 乃至 6 個の炭素原子を 含むアルキル基とから成る群から選択されている。 適当な樹脂は、後述される如く約 pH 12.0以下 のアルカリ水溶液中に実質的に不容である様な分 25 ール、アルコキシ、アリールオキシ、アミノ及び 子量分布を有する。これらの樹脂は後述される如 くアルカリ水溶液中の1%樹脂溶液に於いて約

第二樹脂部分は、従来の技術に於いて周知の如 く、酸又は塩基性の溶液中に於いてフォルムアル 30 デヒドと式

を有するフエノールとを反応させることにより形 成されたフェノールーフオルムアルデヒド・ノポ ラツク又はレゾール樹脂類の重合体であり、上記 40 モノエチルエーテル、並びにエチル・イソプチル・ 式に於いてA及びBは水素と1乃至6個の炭素原 子を含むアルキル基とから成る群から選択された ものである。適当な樹脂は、後述される如く、約 pH 12のアルカリ水溶液中に迅速に溶解しそして

アルカリ水容液中の1%樹脂容液に於いて約 pH 10.5乃至11.20の範囲の鑱点を有する。

上記二つの樹脂部分が、所望の速度の増加が達 成される様な重量比で混合される。制限的要素は、 ール樹脂部分と、そして増感剤との混合物の組成 5 増感剤を加えられてから化学線に対して露光され ずに混合物が溶解する程多量に第二樹脂部分を加 えるべきではないことである。 一般に、第二樹脂 部分は全樹脂固形分の約10乃至約30重量%を 構成する。

> 適当な増感剤は、例えば米国特許第 3201239号明細書に記載されている式

$$R_1 SO_2 - O$$

$$R_2 OH$$

を有するジアゾ・ケトンであり、この式に於いて R_l はナフトキノンー($1\cdot 2$)ージアジド基、 R。は水素及びヒドロキシルから成る群から選択 されたもの、そしてR。は水素、アルキル、アリ 複素環基から成る群から選択されたものである。 この様な化合物の一例は、1ーオクソー2ージア ソナフタリンー 5 ースルフオン酸の 4'ー 2'ー 3'ジ ヒドロキシベンソフエノン・エステルである。

増感剤は通常レジスト組成の樹脂成分の約12 乃至30重量%の量で使用される。

レジスト組成は、溶剤が蒸発して組成物が種々 の基板上に薄膜として被覆され得る様に、構成成 分を適当な溶剤又は溶剤混合物中に溶解すること 35 により形成される。 適当な熔剤の例としてはエー テル、エステル及びケトン等があり、例えば少量 の酢酸プチル及びキシレンを含む又は含んでいな いメチル又はエチル・セロソルプ・アセテート、 グリコール・モノメチルエーテル、グリコール・ ケトン又はアセトンの如き脂肪族ケトンが挙げら れる。溶液の固形物含有量は特に厳密さを必要と せず、通常は約10乃至40重量%の範囲である。 更に本発明をその実施例について説明するが、

5

これらの実施例に限定されるものではない"部" は特に示されていない限り重量部を示す。

アルカリ 溶液中に於けるフエノールーフオルム アルデヒド樹脂の溶解速度は次の方法に従つて決 定された。 13.5 gの樹脂を 61.5 gの酢酸セロ 5 的ジアゾケトン増感剤である 1 ーオクソー 2 ージ ソルプ中に溶解することによつて 酢酸セロソルブ 中に18重量%の樹脂を含む溶液が形成された。 その数滴の容 液がアルミニウムで金属化されたウ エーハ上に置かれて、静止状態から始めて2000 ませた綿を用いて各ウエーハを横切つて帯状にそ の溶液を拭きとり、それから 被膜が 85℃ で30 分間プリペークされた。

三つのアルカリ水溶液が、 pH 10.08のベツ クマン緩衝液で標準化されたガラス電極を用いる 15 1 2.0 6 、及び 1 1.1 9 に於いて約 1 0 秒よりも ことにより決定された、各々段階的に減少する pH レベルで形成された。最も pH の高い溶液は 室温で pH 1 2.5 5を有するものであつた。これ は、メタ珪酸ナトリウムと燐酸ナトリウム、特に オルト燐酸ナトリウムとの混合物を含む約2.5%20た。 の固形分を含むものであつた。 pH 1 2.0 6を有 する第二溶液は、9.0 8の重炭酸ナトリウムを 1700mℓの第一溶液に添加することにより形成 された。 pH 1 1.1 9を有する第三榕板は、

密液に添加することにより形成された。 それから、 レジストで被覆され帯状部分を有するウエーハが 各容液中に浸漬され、ウエーハから被膜が除去さ れるために要した時間が視覚的に観察された。

1 gの樹脂を5 0 mlの1 Nの Na OH 中 に溶解し そして pH 1 0.1 0のベックマン緩衝液で標準化 されたガラス電極を用いて溶液の pH を記録しつ つ1NのHC1 を滴定することにより決定された。 樹脂の粒子が沈殿し始めて溶液が適度に曇つて来 35 の混合物を含む約2.5重量%の固形分の水溶液で るまでその容液が滴定され、その時点に於ける pHが曇点として記録された。

実施例 1

三つのポジのフォトレジスト組成物が製造され された pH 1 1.3 の曇点を有し又前述の方法によ り決定された完全に被膜が除去される溶解速度が pH 1 2.5 5 に於いて約9 0 秒である mークレゾ ール・フォルムアルデヒド・ノポラツク樹脂を含

む従来の組成であつた。その樹脂は pH 1 2.06 及び pH 11.19 に於いては実質的に不俗であつ た。その樹脂が、例えば米国特許第

3201239号明細書に記載される如く、典型 アゾナフタリンー 5ースルフオン酸の 4ー 2ー 3′ シヒドロキシペンゾフエノン・エステルとともに、 83%のエチル・セルソルプ・アセテートと、9 %のnープチル・アセテートと、そして8%のキ rpm でスピン被覆された。酢酸セルソルプを浸 10 シレンとから成る溶剤中に溶解された。この溶液 の固形物含有量は約17%であり、その約火が増 感剤であつた。

> 第二組成物(Ⅱ)は、第一組成物10㎡に、前 述の方法に従つて決定された、 pH 1 2.5 5、 速い容液速度及び pH 10.40 の曇点を有する m ークレゾール・フオルムアルデヒド・ノボラツク 樹脂の第一組成物の場合と同一の溶解混合物中の 18重量%溶液 2㎖を加えることにより形成され

第三組成物(Ⅱa)は、8mlの第一組成物と4 mlの添加された樹脂溶液との比率が使用された他 は、第二組成物と同じ樹脂を用いて形成された。

上記三つの組成物が、クロムで被覆されたガラ 18.09の重炭酸ナトリウムを1700mlの第一25 ス板上に2000rpmでスピン被覆され、そして 約 0.5 5 乃至 0.6 5 μの厚さの被膜を形成するた め75乃至80℃で30分間プリペークされた。 それらの被膜は、透過百分率が目盛付けられたイ ンコネルーガラス階段楔を通して密着プリンタを フエノールーフォルムアルデヒド樹脂の曇点は、30 用い、マスク・パターンを通して200ワツトの 水銀灯に対しレジストの速度に応じて4乃至18 秒間露光された。露光された被膜は、室温に於い て約1 2.5 5 の pH を有するメ タ珪酸ナトリウム と燐酸ナトリウム、特にオルト燐酸ナトリウムと ある、従来のポジのフォトレジストのためのアル カリ現像剤を用いて60秒間現像された。その速 度が、階段楔の下の像領域における露光された背 景部分のレジストを完全に除去するための最小露 た。第一組成物(1)は、前述の方法により決定 40 光時間として評価された。これは、露光時間(秒) に、完全にレジストが除去されたステップに対応 する階段楔の透過百分率を掛けることにより算出 された。次の表1に於けるデータが得られた。

7

8

表

組成物	第2ノ ポラツ ク (nl)	第2ノ ボラツク (ml)	最小露光時間 (秒)	相对速度
I	1 0	0	8. 0	1
T	1 0	2	1. 6	5
II a	8	. 4	*	

※露光されなかつたレンストが流された。

上記データから、組成物Ⅱの形成に於いて第二 樹脂を加えることにより大きな速度の増加が達成 されたことが明らかである。又、第二樹脂は過度 に加えられてはならず、過度に使用された場合は レンストが流される。

迅速な組成物 I の露光及び 現像の結果達成された像の質は従来のレジストで ある組成物Iの像の質に匹敵するものであった。 実施例 2

実施例1の第一及び第二レジスト組成物が実施 例1に述べられた方法を用いてクロムーガラス板 上に被覆されて露光された。その露光された被膜 は次の表 2 に示される如く実施例1 に於いて使用 組成物Iaに於いて生じた如く露光されなかつた 15 された現像剤と約1.7 %の固形分を含む稀釈され た現像剤との両者を用いて種々の時間の間現像さ れた。最小露光時間及び相对速度は実施例1の場 合と同様にして決定された。

表

2

現像時間 (秒)	現 像 剤 (%固形分)	最小露光時間 組成物 I	最小露光時間 組成物 I	相対速度
2 0	2. 5	1 0. 5	3. 0	3. 5
6 0	2. 5	8. 0	1. 6	5. 0
180	2. 5	5. 9	0.5*	1 0. 2
6 0	1. 7	1 3.5	3. 8	3. 6
180	1. 7	8. 9	2. 1	4. 2
3 6 0	1.7	7. 3	1. 1 *	6. 6

*レジスト端部が薄くなつた。

るための最適な相対速度は現像条件を変えること によって達成され、より長い露光時間は本発明に よる樹脂混合物に従来の樹脂に対してより大きい 相対露光速度を与えることが明らかである。この つの完全なパターン又は一連のパターンを露光す るために10万至100の露光が必要とされる場 合等に反復露光が必要であるとき、現像時間がよ り 長いにもかか わらず従来のポジのフォトレ ジス

上記表2に於けるデータから、匹敵する像を得 35 トよりも全速度に於いて大きな利点を達成する。 この場合、最適速度の利点を達成するために現像 時間が少し長くなることは余り重要でなくなる。 又、速度がより 速いこと により、 投影及び直接縮 小露光方法に於ける如く減少された又は制限され 最適化により、本発明による組成物は、例えば一 40 た強度の光源が使用されねばならない場合の実用 的フオトレジスト系が得られる。これは特に、本 質的に強度が相当に減少されている強くフィルタ ーされた単色露光源が所望される場合に於いて特 に有用である。

9

10

実施例 3

レ シスト組成が、異なる量の実施例1に於ける 組成物 I と、 pH 1 2.5 5 及び 1 2.0 6 に於いて 1 5 秒よりも速い容解速度を有し又 pH 1 1.1 9 に於いては 5 分後も実質的に不容でありそして pH 1 1:1 5 に於ける曼点を有するメタークレゾ※

※ール/フェノール/フオルムアルデヒド・ノポラ ツク樹脂とを混合することにより製造された。ク ロムーガラス板上の被膜が実施例1の方法を用い て露光され現像された。その結果を次の表3に示

3

18 重量%m-

組成物	第1ノボラック (mℓ)	クレゾール/フ エノール/フオ ルムアルデヒド	最小露光時間	相対速度
r	1 0	0	9. 2	1
Па	1 1	1	6. 6	1.4
Шρ	1 0	2	3. 6	2. 6
Пс	8	4	*	

* 薄い像が形成され、一部が流された。

表

上記表3に示された結果から、像の質に於ける 損失が何ら観察されることなく、従来の樹脂に対 」て少くとも2.6の相対速度の増加が組成物**皿**b ĸ 於いて達成された。

実施例 4

レジストで被覆されたクロムーガラス板は Mann 1595 photorepeater (商品名)に於い て%秒宛増加する時間の間単一の区分が%に縮小 された像に対して露光された。実施例 1の組成物 I は露光されたレジストを完全に除去するために 30 小露光時間即ち組成物 I のみの対照試験用試料に 15秒の最小露光時間を要した。8mlの組成物I ょ、 pH 1 2.0 に於いて 3 0 秒よりも速い溶解速 度及び pH 11.3 よりも小さい 曇点を有するフエ ノールーフオルムアルデヒド・レゾール樹脂 (Hoechest 製のPhenodur 3 7 3 U (商品名))35 により著しい速度の増加が達成され得ることを示 の18重量%溶液4mlとを含む組成物Nは、同一 の方法で露光及び現像されて、僅かに 2.0 秒の最 小露光時間即ち3乃至4倍も速い相対速度を有し たっ

mークレゾールーフオルムアルデヒド・ノポラ ツク樹脂の18重量%溶液2mlと10mlの実施例 1 の組成物 I とを含むレジスト組成物 ▼が製造さ 25 れた。この樹脂は、pH 1 2.5 5 及び1 2.0 6 に 於いて15秒よりも速い溶解速度及びpH 1 1.1 9 に於いては約30秒の溶解速度を有し、 又 pH 1 0.6 8 に於ける曇点を有した。 この組成 物はクロムーガラス上に被覆されて、2.2秒の最 対して3倍の増加を示した。その像がポーストベ ークされ、通常の方法を用いてクロムが食刻され て高品質のクロム・マスクが容易に形成された。

上記実施例は、本発明の組成物を使用すること している。

本発明の組成物は、反復、自動及び投影プリン ト方法の如くレジスト方法の実用性が露光速度に より制限される場合に特に有利である。

第 6 部門(2)		E	誤	表	(昭和 55 年 7 月 25 日発行)	
特 許公告番号	分	類	識別記号	個所	誤	正
昭 51-25339	G 03 C	1/34		発明者 (五人目)	沼田光雄 同所	沼田光雄 高槻市安岡寺町4の 29の13
昭 54-18140	G 03 C	7/40		発明の名称	カラー写真感光材料 の現像処理方法	カラー写真感光材料 の処理方法
昭 54-23570	G 03 C	1/71		第1欄33 行	フオルムアラデ ヒド	フォルムアルデ ヒト
昭 54 — 30296	G 03 G	15/00		発明者氏名 (2人目)	江の口裕次	江ノ口裕次
昭 54 — 354 80	G 09 F	9/00		出願人住所 (1人目)	東京都新宿区市ケ谷 加賀町1の12	東京都新宿区市谷加 賀町1の12
昭 54-43386	G 02 B	9/62	·	第8欄14~22行	0.7 $f < r_1 < 1.5 f$ 2 $f < r_2 < \infty$ $r_6 / 1.1 < r_7 < color r_3 / 1.1 < r_9 < color r_6 + < color r_6 / < color r_7 < color r_7 $	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
昭 55-10891	G 03 B	1/56		優先権主張	脱落	1 9 6 9年 1 1月 2 4 日米国(US) 8 7 9 4 6 4
昭 55-13349	G 03 G	13/01		発明者住所 (二人目、 三人目、四 人目)	80番地	尼崎市南清水字中野 80番地 三菱電機株式会社中 央研究所内
昭 55-13349	G 03 G	13/01		出願人 (二人目)	脱 落	三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の 内 2 丁目 2番 3 号
昭 55-13352	G 03 G	13/01		発明の名称	色静電記録方法	2色静電記録方法
昭 55-20218	G 03 F	7/02	103	発明の名称 (目次とも)	平板印刷 用刷版およ びその製造方法	平版印刷用刷版およ びその製造方法